



Семинар

«Сучасні аналітичні методи лабораторної діагностики при виробництві продукції АПК в умовах конкуренції на міжнародних ринках»

Дата та час проведення:	17 жовтня 2017 року, 10.00 - 14.00
Місце проведення:	м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №3, зал №1
Організатор:	УЛЯБ АПК НУБіП України

ПРОГРАМА:*

Функціонування системи управління відповідно до вимог ДСТУ ISO / ІЕС 17025: 2006 - інструмент підтвердження якості та безпеки вітчизняної продукції

Доповідач: Ушкалов В.А., директор УЛЯБ АПК НУБіП України

Сучасне лабораторне обладнання для контролю якості зерна та продуктів його переробки

Доповідач: Савосіна Н.М., ТОВ «СОК ТРЕЙД»

Порівняльна оцінка показників якості зерна, які формують ціноутворення на ринках України та Євросоюзу

Доповідач: Дудченко Н.Я., с.н.с. науково-дослідного відділу моніторингу якості продукції АПК

Контроль і профілактика забруднення зерна токсиноутворюючими грибами

Доповідач: Волощук Н.М., зав. науково-дослідного сектора фітосанітарної експертизи та сертифікації насіння

Якісне та кількісне визначення ГМО: вимоги європейського ринку

Доповідач: Іщенко Л.М., зав. науково-дослідного відділу молекулярно-біологічних досліджень

Методики дослідження безпеки продукції АПК відповідно до вимог європейського ринку

Доповідач: Грибова Н.Ю., зав. науково-дослідного відділу моніторингу безпеки продукції АПК

Оригінальні технології захисту зерна і зернопродуктів в системі органічного рослинництва

Доповідач: Дрозда В.Ф., д.с.-г.н., професор, зав. науково-дослідного відділу сектора моделювання агробіотехнології

Вимоги до експорту продукції бджільництва в країни ЄС

Доповідач: Білоцерківець Т.І., в.о. зав. науково-дослідного відділу моніторингу якості продукції АПК

Дослідження тваринницької продукції за показниками мікробіологічної безпеки.

Особливості лабораторної діагностики ієрсиніозів

Доповідач: Виговська Л.М., зав. науково-дослідного відділу мікробіологічних досліджень

Методи контролю фальсифікації молочного жиру пальмовою олією

Доповідач: Сисолятин С.В., зав. науково-дослідного сектора спектральних досліджень

Участь у науково-практичних заходах виставки безкоштовна!

**У програмі можливі зміни та доповнення*